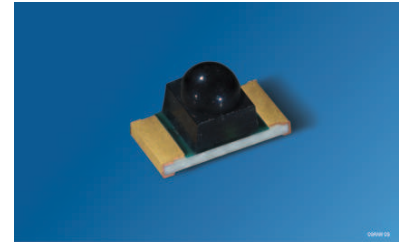


High Power Infrared Emitter (850 nm)

IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung

Version 1.2

SFH 4059



Features:

- High optical power
- Very small package: (LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1.85 mm
- UL version available (ordering code & test conditions on request)

Applications

- Miniature photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Mobile devices

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Besondere Merkmale:

- Sehr hohe Gesamtleistung
- Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1.85 mm
- UL Version erhältlich (Bestellnummer & Testbedingungen auf Anfrage)

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“
- Mobile Geräte

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Irradiance Bestrahlungsstärke $I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ E_e [mW/cm ²]	Radiant intensity Strahlstärke $I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \text{typ}}$ [mW/sr]	Ordering Code Bestellnummer
SFH 4059-QS	15 (≥ 6.3)	100	Q65111A2991

Note: I_e measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance ($\Omega = 0.01 \text{ sr}$) to the device surface

E_e measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ($\Omega = 0.1 \text{ sr}$) to the device surface

Anm.: I_e gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm ($\Omega = 0.01 \text{ sr}$) zur Bauteiloberfläche

E_e gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ($\Omega = 0.1 \text{ sr}$) zur Bauteiloberfläche

Maximum Ratings ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	T_{op} ; T_{stg}	-40 ... 85	$^\circ\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	70	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 300 \text{ } \mu\text{s}$, $D = 0$)	I_{FSM}	0.7	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	140	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 11} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung 1) Seite 11	R_{thJA}	540	K / W
Thermal resistance junction - soldering point ^{2) page 11} Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle ^{2) Seite 11}	R_{thJS}	360	K / W
ESD withstand voltage ESD Festigkeit	V_{ESD}	2	kV

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Peak wavelength Emissionswellenlänge ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	λ_{peak}	860	nm
Centroid wavelength Schwerpunktwellenlänge ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	$\lambda_{\text{centroid}}$	850	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	$\Delta\lambda$	30	nm
Half angle Halbwinkel	(typ)	ϕ	± 10	°
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	(typ)	L x W	0.2 x 0.2	mm x mm
Rise and fall time of I_e (10% and 90% of $I_{e\text{max}}$) Schaltzeit von I_e (10% und 90% von $I_{e\text{max}}$) ($I_F = 70\text{ mA}$, $R_L = 50\ \Omega$)	(typ)	t_r , t_f	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ (max))	V_F	1.6 (≤ 2)	V
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 500\text{ mA}$, $t_p = 100\ \mu\text{s}$)	(typ (max))	V_F	2.4	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5\text{ V}$)		I_R	not designed for reverse operation	μA
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ($I_F=70\text{ mA}$, $t_p= 20\text{ ms}$)	(typ)	Φ_e	40	mW
Radiant intensity Strahlstärke ($I_F=70\text{ mA}$, $t_p= 20\text{ ms}$)		$I_{e, \text{typ}}$	100	mW/sr

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms)	(typ) TC_I	-0.5	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms)	(typ) TC_V	-0.7	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms)	(typ) TC_λ	0.3	nm / K

Grouping ($T_A = 25$ °C)**Gruppierung**

Parameter Bezeichnung	Min Irradiance Min Bestrahlungsstärke $I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms $E_{e, \min}$ [mW/cm ²]	Max Irradiance Max Bestrahlungsstärke $I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms $E_{e, \max}$ [mW/cm ²]
SFH 4059 -Q	6.3	12.5
SFH 4059 -R	10	20
SFH 4059 -S	16	32

Note: E_e measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ($\Omega = 0.1$ sr) to the device surface

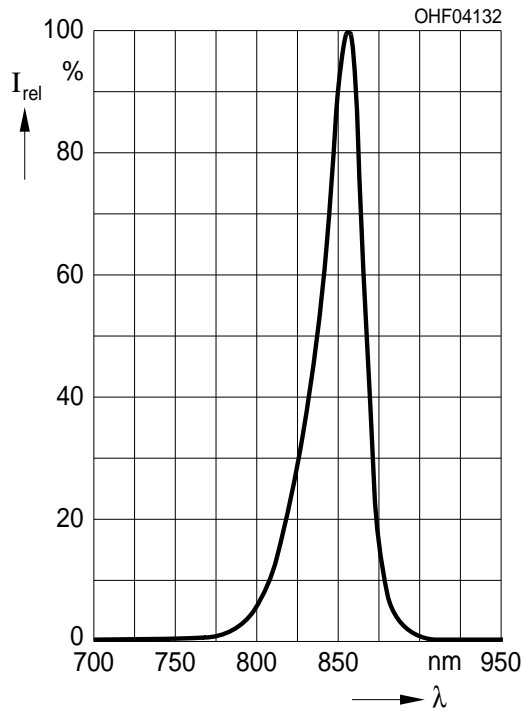
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

Anm: E_e gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ($\Omega = 0.1$ sr) zur Bauteiloberfläche

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).

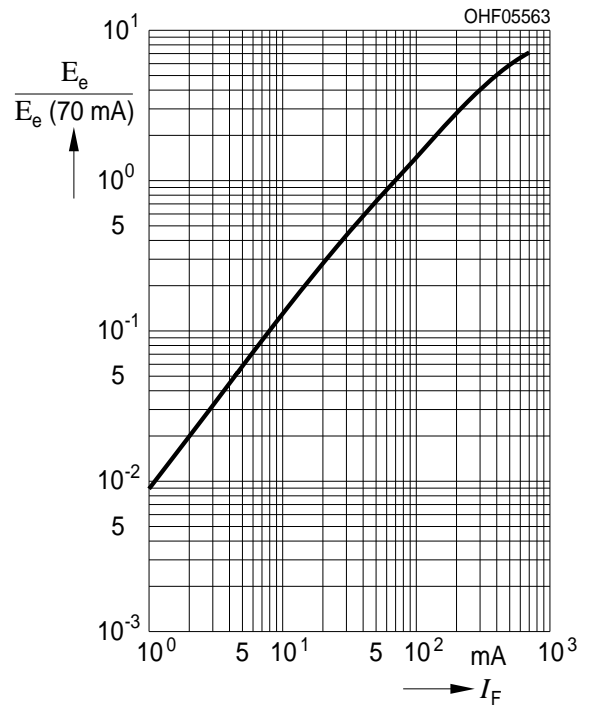
Relative Spectral Emission ^{3) page 11}
Relative spektrale Emission ^{3) Seite 11}

(typ) $I_{rel} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



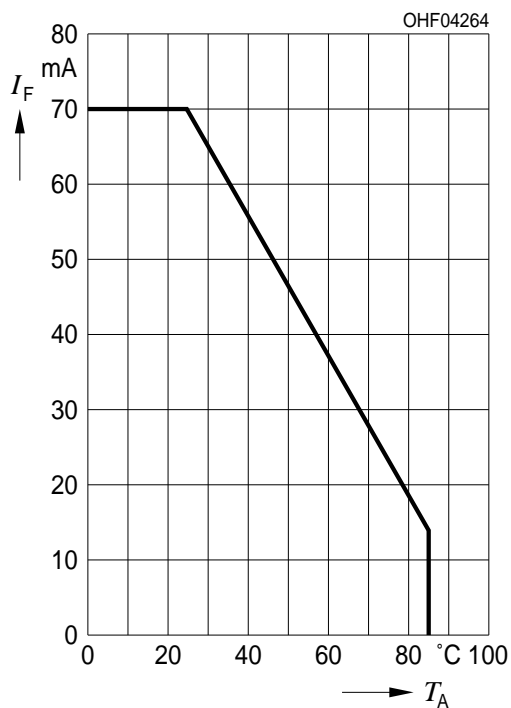
Irradiance ^{3) page 11}
Bestrahlungsstärke ^{3) Seite 11}

$E_e/E_e(70\text{mA}) = f(I_F)$, Single pulse, $t_p = 25 \mu\text{s}$,
 $T_A = 25^\circ\text{C}$



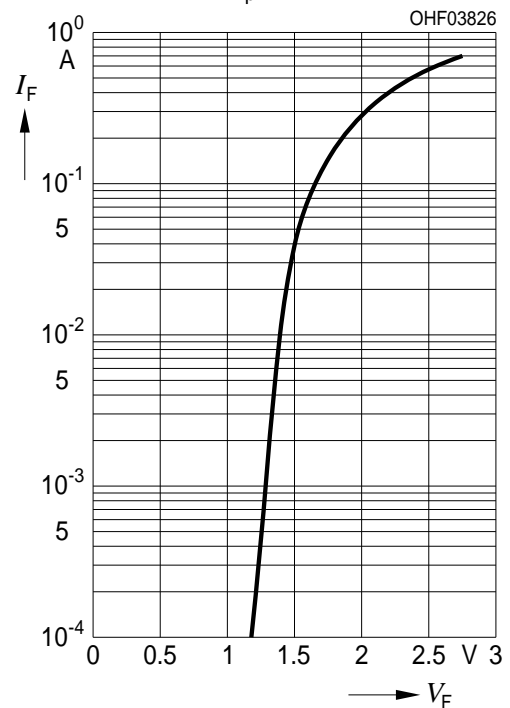
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T_A)$, $R_{thJA} = 540\text{K/W}$



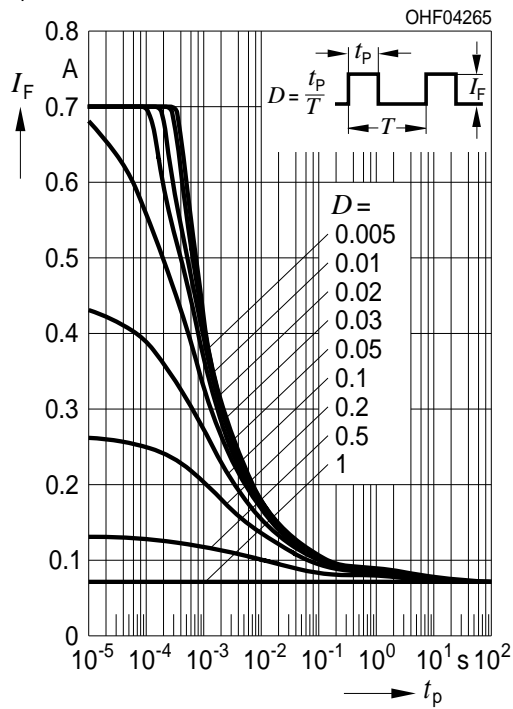
Forward Current ^{3) page 11}
Durchlassstrom ^{3) Seite 11}

$I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu\text{s}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



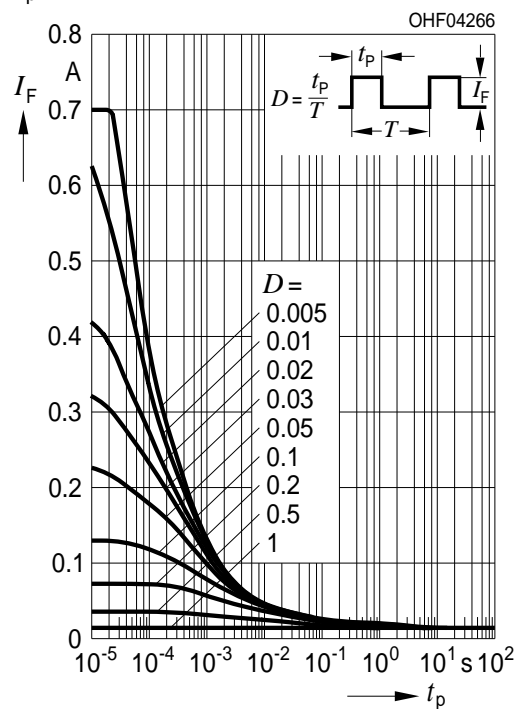
**Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit**

$I_F = f(t_p)$, $T_A = 25\text{ °C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$



**Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit**

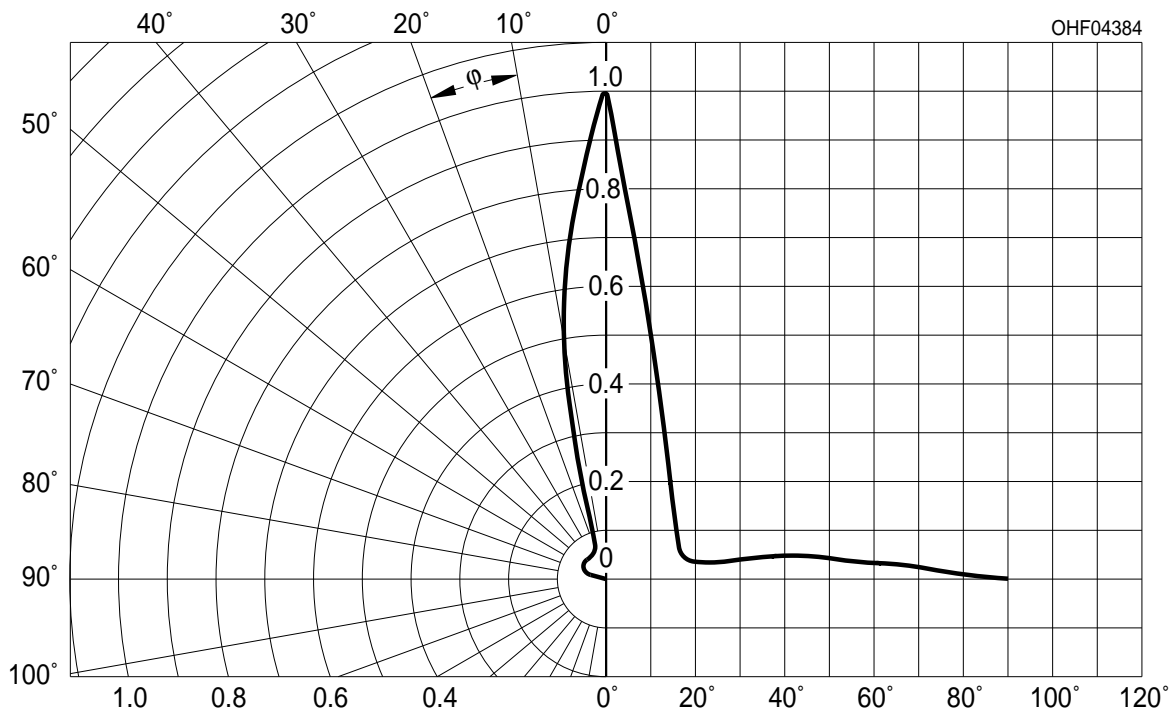
$I_F = f(t_p)$, $T_A = 85\text{ °C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$

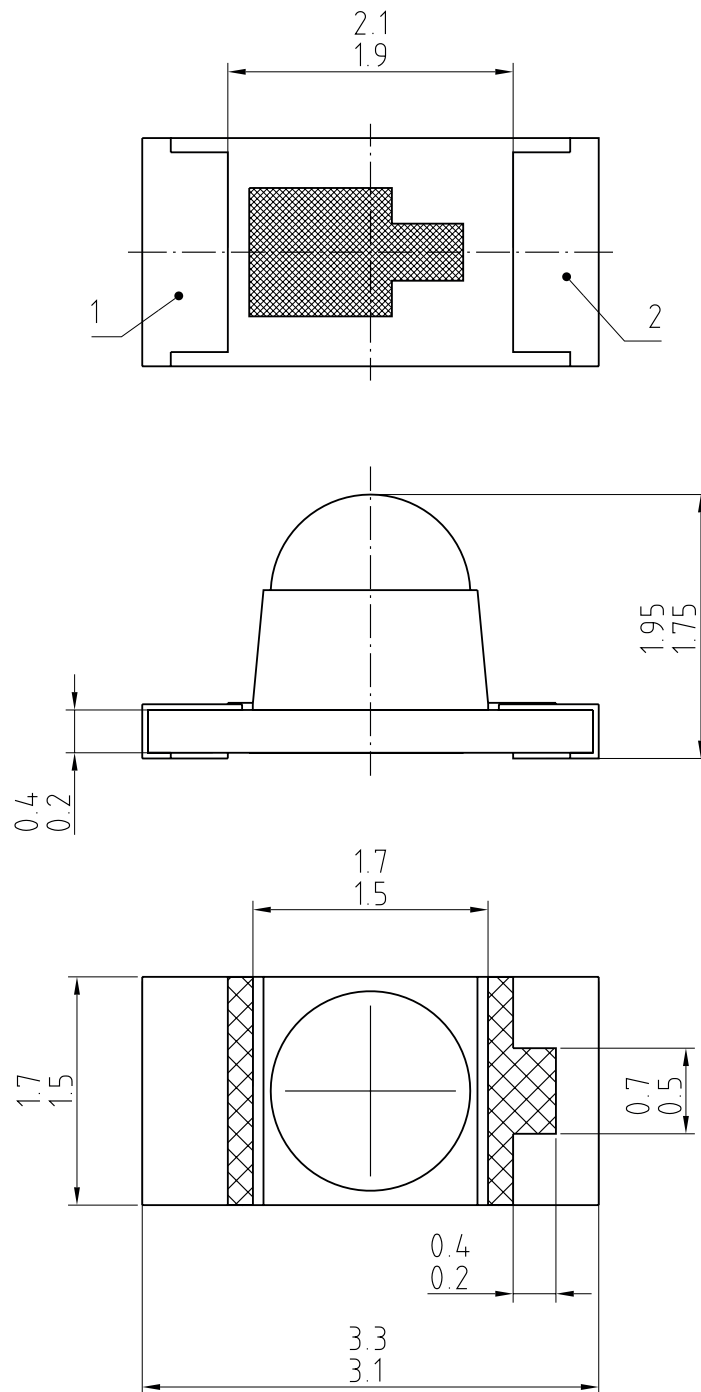


Radiation Characteristics ^{3) page 11}

Abstrahlcharakteristik ^{3) Seite 11}

$I_{rel} = f(\phi)$, $T_A = 25\text{ °C}$



Package Outline
Maßzeichnung

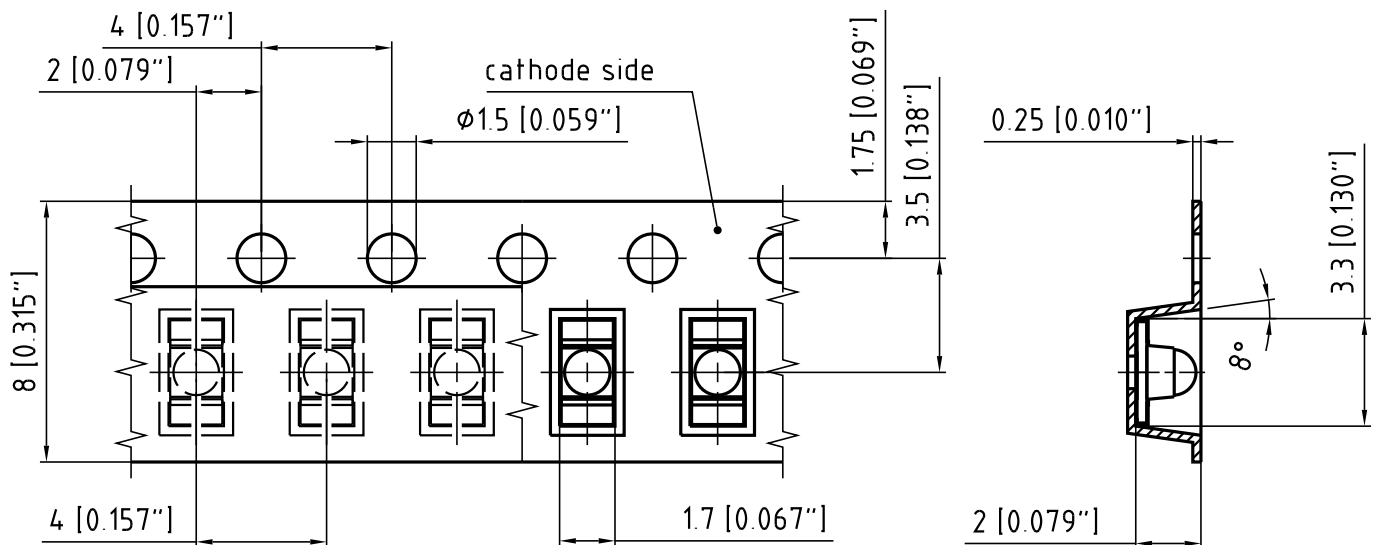
Dimensions in mm. / Maße in mm.

C63062-A4074-A1...-05

**Pinning
Anschlussbelegung**

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	cathode
2	anode

Package	Chiplid
Gehäuse	Chiplid
Note:	Package: Epoxy
Anm:	Gehäuse: Epoxydharz
Note:	Colour: black
Anm.:	Farbe: Schwarz

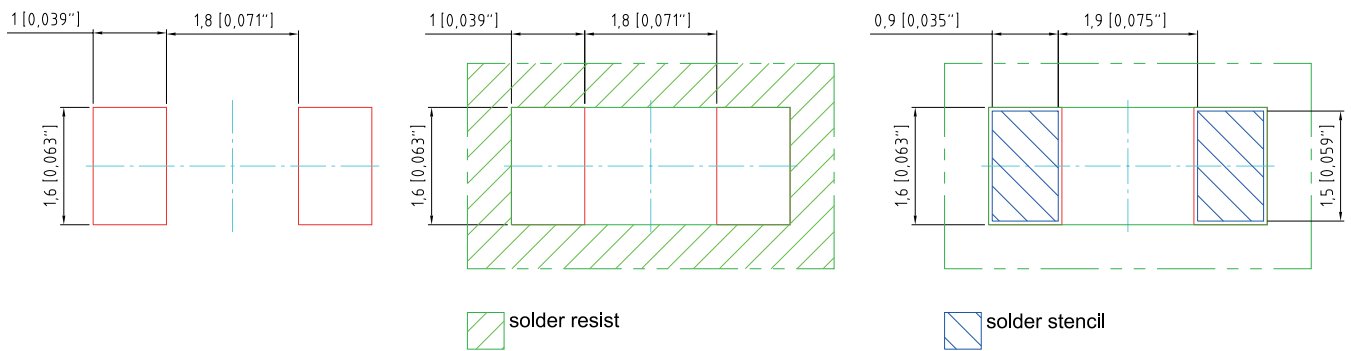
**Taping
Gurtung**


C63062-A4074-B1-01

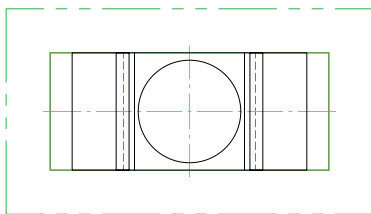
Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

Note:	Packaging unit 2000 / reel, 180mm
Anm.:	Verpackungseinheit 2000 / Rolle, 180 mm

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpadding



Component Location on Pad



Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

E062.3010.78-04

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 5 mm² each
- 2) **Thermal resistance:** junction - soldering point, of the device only, mounted on an ideal heatsink (e.g. metal block)
- 3) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 5 mm²
- 2) **Wärmewiderstand:** Sperrschicht - Lötstelle, für das Bauteil, bei Montage auf einer idealen Wärmesenke (z.B. Metall-Block)
- 3) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。